

УДК 537.311.33

© 1992

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОДВИЖНОСТЕЙ И КОНЦЕНТРАЦИЙ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА В ВИСМУТЕ

Ю. И. Равич, А. В. Панопорт

С учетом непараболичности зоны проводимости и рекомбинационного рассеяния электронов и T -дырок вычисляются собственные концентрации, подвижности, термоэдс, факторы Холла и магнитосопротивления, связанные с энергетическими зависимостями времен релаксации носителей, при температурах 77—300 К. Вычисленные факторы используются при определении подвижностей и концентраций в нелегированном висмуте из результатов гальваномагнитных измерений. Учет этих факторов существенно изменяет полученные ранее величины подвижностей и концентраций.

В работе [1] был произведен расчет кинетических коэффициентов для нелегированного висмута на основе теоретической модели, учитывающей сильную непараболичность электронной и дырочной L -зон и рекомбинационное (межзонное) рассеяние электронов и T -дырок (наряду с акустическим). Используя три подгоночных параметра, характеризующих рассеяние, авторы [1] добились согласия теории с экспериментом для совокупности большого числа кинетических коэффициентов в магнитном поле при температуре 77 К. Возникает вопрос о возможности понять с помощью развитой модели явления переноса в области более высоких температур. Заметим, что с точки зрения использования сплавов Bi—Sb в термоэлектрических устройствах наибольший интерес представляет интервал температур порядка 100—200 К.

Расчеты, проведенные в [1], показали также, что факторы Холла и магнитосопротивления, обусловленные энергетической зависимостью времени релаксации, благодаря непараболичности зон значительно отличаются от единицы при температурах более 100 К. Это отличие обычно не учитывается при определении подвижностей и концентраций носителей тока в висмуте из совокупности гальваномагнитных коэффициентов в слабом магнитном поле [2—6]. В работе [7] при анализе гальваномагнитных эффектов расчет зависимости времени релаксации электронов от энергии, проведенный на основе «квазипараболической» модели, дал значения факторов Холла и магнитосопротивления, слабо отличающиеся от единицы, и подвижности и концентрации носителей, близкие к полученным ранее [5]. В статье [1] приводятся аргументы в пользу того, что «квазипараболическая» модель не может быть использована для расчета кинетических коэффициентов. Таким образом, анализ гальваномагнитных коэффициентов с целью определения подвижностей и собственной концентрации носителей в висмуте должен быть произведен заново с учетом реальных значений факторов Холла и магнитосопротивления.

В настоящей работе производится расчет подвижностей электронов и дырок, факторов Холла и магнитосопротивления, собственной концентрации носителей и термоэдс в нелегированном висмуте в температурном интервале 77—300 К. Используя вычисленные величины факторов Холла и магнитосопротивления, мы определяем подвижности и собственную концентрацию из экспериментальных величин гальваномагнитных коэффициентов в слабых магнитных полях и

сравниваем полученные величины с расчетными. Поскольку для обработки результатов гальваномагнитных измерений требуется расчет факторов Холла и магнитосопротивления, обе части задачи (расчет и анализ экспериментальных данных) находятся в неразрывной связи и решаются одновременно. Все же определенные из гальваномагнитных коэффициентов величины для краткости изложения мы будем далее называть «экспериментальными».

1. Основные соотношения

Как и в работе [1], для описания L -зон мы используем двухзонную эллипсоидальную модель непараболичности, зону T -дырок считаем параболической. Формулы для времен релаксации L -электронов и T -дырок учитывают взаимные переходы между дырочной T -зоной и тремя электронными L -подзонами

$$\begin{aligned} \tau_N^{-1} = C_N \left(\frac{k_0 T}{1 \text{ мЭВ}} \right)^{3/2} m_{dL}^{*3/2} \left[\varepsilon \left(1 + \frac{\varepsilon}{\varepsilon_g} \right) \right]^{1/2} \left(1 + 2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon_g} \right) + \\ + C_R \left(\frac{k_0 T}{1 \text{ мЭВ}} \right)^{3/2} m_{dR}^{*3/2} (\varepsilon_{LT} - \varepsilon)^{1/2}, \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \tau_P^{-1} = C_P \left(\frac{k_0 T}{1 \text{ мЭВ}} \right)^{3/2} m_{dR}^{*3/2} (\varepsilon_{LT} - \varepsilon)^{1/2} + \\ + 3C_R \left(\frac{k_0 T}{1 \text{ мЭВ}} \right)^{3/2} m_{dL}^{*3/2} \left[\varepsilon \left(1 + \frac{\varepsilon}{\varepsilon_g} \right) \right]^{1/2} \left(1 + 2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon_g} \right). \end{aligned} \quad (2)$$

В приведенных формулах энергии ε электронов в обеих зонах отсчитываются от края L -зоны вверх, т. е. энергия T -дырок равна $\varepsilon_P = \varepsilon_{LT} - \varepsilon$, где ε_{LT} — величина перекрытия L - и T -зон. Величина ε_g , характеризующая непараболичность L -зон, равна энергетической щели в точке L зоны Бриллюэна. Все энергетические величины в (1) и (2) выражаются в единицах $k_0 T$. (Далее энергетические зазоры в обычных единицах обозначаются E_g и E_{LT}).

Размерность параметров рассеяния C_N , C_P и C_R совпадает с размерностью обратных времен релаксации. Вместо C_R , как и в [1], мы будем употреблять безразмерный параметр $x = C_R/C_N$.

Величины m_{dL}^* и m_{dR}^* представляют собой эффективные массы плотности состояний для одного эллипсоида L - и T -зоны соответственно в единицах массы свободного электрона m_0 .

Факторы Холла и магнитосопротивления вычисляются по формулам

$$A = \frac{\langle \tau^2 \rangle}{\langle \tau \rangle^2}, \quad M = \frac{\langle \tau^3 \rangle}{\langle \tau \rangle^3}, \quad (3)$$

где угловые скобки означают соответствующее усреднение по энергии. Выражения для средних величин, а также для концентраций и различных кинетических коэффициентов в случае используемой нами простой модели непараболичности хорошо известны, и мы не будем их выписывать.

2. Исходные параметры и схема расчета

К сожалению, мы не располагаем достаточно полной и точной информацией о температурных изменениях всех параметров зонной структуры, которые требуют-

ся в наших расчетах. Для быстро растущей температуры энергетической щели между L -зонами мы будем использовать результаты применения магнитооптического метода [8]

$$E_g = (13.6 + 2.1 \cdot 10^{-3}T + 2.5 \cdot 10^{-4}T^2), \text{ мэВ.} \quad (4)$$

Энергетический зазор E_{LT} зависит от температуры, по-видимому, слабее, чем E_g (об этом можно косвенно судить по зависимости E_{LT} от давления [9]). Мы будем считать E_{LT} не изменяющимся с температурой и равным 39.2 мэВ [10, 11]. Не зависящими от температуры предполагаются и параметры рассеяния C_N , C_P , x , которые подбираются при 77 К, как это делалось в работе [1].

Трудности вызывает решение вопроса о температурной зависимости эффективных масс плотности состояний электронов и дырок. Если предполагать, что эффективная масса плотности состояний электронов растет с температурой так же быстро, как циклотронная масса, измеренная магнитооптическим методом [8], то расчетная подвижность электронов, чувствительная к выбору эффективной массы, оказывается значительно ниже определенной из гальваномагнитных коэффициентов. Если же считать эффективную массу электронов приблизительно пропорциональной $E_g(T)$, то расчетная подвижность получается больше экспериментальной. Что касается эффективной массы T -дырок при $T > 100$ К, то о ней вообще нет никакой информации. В такой ситуации нам пришлось подбирать эффективные массы электронов и дырок при каждой температуре в области $T > 100$ К, используя экспериментальные значения подвижностей. Обе эффективные массы m_{dl}^* и m_{dr}^* оказываются растущими с температурой. В отличие от [1] для m_{dl}^* и m_{dr}^* при 77 К мы приняли несколько более высокие значения, чем при $T = 0$: $m_{dl}^* = 1.12 \cdot 10^{-2} m_0$ и $m_{dr}^* = 0.16 m_0$. Подбирая параметры рассеяния при 77 К, как это описано в [1], мы получили $x = 0.3$, $C_N = 4.8 \cdot 10^{11} \text{ c}^{-1}$, $C_P = 0.8 \cdot 10^{11} \text{ c}^{-1}$.

Таким образом, схема расчета в каждой температурной точке в интервале от 100 до 300 К выглядит следующим образом. Задаваясь значениями m_{dl}^* и m_{dr}^* , прежде всего вычисляем химпотенциал электронов ζ и собственную концентрацию носителей N . Затем производим расчет факторов Холла и магнитосопротивления электронов (A_N и M_N) и дырок (A_P и M_P), подвижность электронов μ_3 вдоль оси эллипсоида, близкой к тригональной оси кристалла, и подвижность дырок ν_1 в направлении, перпендикулярном тригональной оси.

Далее, используя экспериментальные значения гальваномагнитных коэффициентов, определяем подвижности и концентрации носителей тока. Для этого из измеренных значений коэффициентов магнитосопротивления в слабом магнитном поле ρ_{ik} , ρ_{ikl} и ρ_{iklm} вычисляем коэффициенты магнитопродоводимости σ_{ik} , σ_{ikl} и σ_{iklm} . Из них методом наименьших квадратов, как в [2-6], но в отличие от этих работ используя вычисленные значения факторов A_N , M_N , A_P и M_P , определяем компоненты подвижности электронов в направлениях главных осей эллипсоидов μ_1 , μ_2 и μ_3 , подвижность дырок ν_1 и концентрацию N . Полученные таким образом экспериментальные значения μ_3 и ν_1 сравниваем с расчетными. При несоответствии полученных двумя способами величин изменяем исходные значения эффективных масс и повторяем весь расчет до тех пор, пока не добьемся совпадения.

Для проверки правильности произведенных расчетов вычисляем также термоэдс в направлении тригональной оси a_3 и сравниваем с экспериментальной, сопоставляем расчетную и экспериментальную величины собственной концентрации N для каждого значения температуры. Кроме того, мы обсуждаем, насколько подобранная нами температурная зависимость электронной эффективной массы соответствует экспериментальной зависимости циклотронной массы от темпера-

Таблица 1

Расчетные значения хиппотенциала, концентрации носителей тока и кинетических коэффициентов

| T, K | $\zeta, \text{ мЭВ}$ | $N, 10^{23} \text{ м}^{-3}$ | $\mu_3, \text{ м}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ | $\nu_1, \text{ м}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ | A_N | M_N | A_P | M_P | $-\alpha_3, \text{ мкВ}/\text{К}$ |
|--------|----------------------|-----------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 77 | 28.0 | 5.0 | 30.0 | 10.5 | 1.11 | 1.33 | 1.00 | 1.01 | 80 |
| 100 | 28.4 | 6.4 | 17.7 | 6.79 | 1.19 | 1.59 | 1.00 | 1.01 | 87 |
| 140 | 29.8 | 10.1 | 8.2 | 3.18 | 1.36 | 2.16 | 1.01 | 1.03 | 93 |
| 180 | 30.6 | 15.4 | 4.08 | 1.72 | 1.57 | 3.00 | 1.02 | 1.06 | 96 |
| 220 | 31.0 | 23.0 | 2.18 | 1.02 | 1.78 | 4.08 | 1.03 | 1.09 | 96 |
| 260 | 32.5 | 32.0 | 1.34 | 0.64 | 1.93 | 4.95 | 1.04 | 1.11 | 97 |
| 300 | 32.3 | 46.0 | 0.77 | 0.42 | 2.17 | 6.62 | 1.05 | 1.14 | 97 |

3. Обсуждение результатов

В табл. 1 приведены вычисленные при использовании эффективных масс, подобранных описанным в предыдущем разделе способом, следующие величины: хиппотенциал ζ , собственная концентрация носителей N , компоненты подвижностей электронов μ_3 и дырок ν_1 , факторов Холла и магнитосопротивления A_N , M_N , A_P и M_P и термоэдс α_3 . Факторы A_N и M_N для электронов растут с температурой и оказываются заметно больше единицы особенно в области температур 200—300 К, в то время как соответствующие факторы для дырок близки к единице.

В табл. 2 представлены полученные из гальваномагнитных коэффициентов методом наименьших квадратов с использованием расчетных значений факторов собственная концентрация N , подвижности электронов μ_1 и μ_3 и дырок ν_1 . Подвижность электронов в направлении большой оси эллипсоидов μ_2 более чем на порядок меньше μ_1 и μ_3 , поэтому точность ее определения из гальваномагнитных коэффициентов невелика и в табл. 2 она не приводится. Подвижность дырок в направлении тригональной оси ν_3 мы вообще исключили из величин, определяемых методом наименьших квадратов, считая, что она более чем на порядок ниже ν_1 в соответствии с коэффициентом анизотропии эффективных масс дырок $m_{3T}^*/m_{1T}^* = 11$ [12].

Из табл. 1, 2 следует, что подвижности μ_1 , μ_3 и ν_1 в области температур 100—300 К значительно ниже, чем полученные ранее без учета отличия факторов Холла и магнитосопротивления электронов от единицы [5]. Например, при 300 К авторы [5] нашли $\mu_1 = 3.2$ и $\mu_3 = 1.8 \text{ м}^2/\text{В}\cdot\text{с}$, что в 2—3 раза превышает полученные нами величины.

Столь же сильно отличаются от имеющихся в литературе наши значения собственной концентрации N . Хотя отличие между полученными двумя способами величинами заметно (порядка 20% при высоких температурах), оно все же

Таблица 2

Концентрация и подвижности носителей тока, полученные из экспериментальных значений гальваномагнитных коэффициентов

| T, K | $N, 10^{23} \text{ м}^{-3}$ | $\mu_1, \text{ м}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ | $\mu_3, \text{ м}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ | $\nu_1, \text{ м}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ |
|--------|-----------------------------|--|--|--|
| 77 | 5.4 | 51.0 | 30.0 | 10.4 |
| 100 | 7.3 | 30.0 | 17.7 | 6.71 |
| 140 | 12.0 | 12.6 | 8.0 | 3.14 |
| 180 | 19.1 | 6.0 | 4.01 | 1.74 |
| 220 | 28.6 | 3.2 | 2.17 | 1.03 |
| 260 | 40.4 | 1.9 | 1.28 | 0.64 |
| 300 | 58.1 | 1.0 | 0.77 | 0.42 |

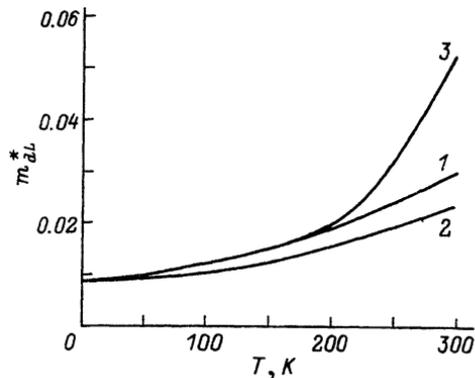


Рис. 1. Температурная зависимость эффективной массы плотности состояний электронов.

1 — наши результаты; 2 — эффективная масса, пропорциональная энергетической щели E_g ; 3 — эффективная масса плотности состояний, пропорциональная циклотронной эффективной массе, полученной магнитооптическим методом.

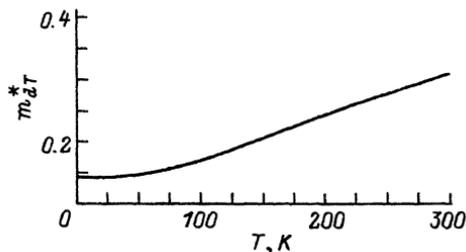


Рис. 2. Температурная зависимость эффективной массы плотности состояний T -дырок (наши результаты).

значительно меньше, чем различие приблизительно в два раза между нашими и полученными ранее результатами (например, для 300 К авторы [5] приводят величину $N = 24.5 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$).

Из вышеизложенного следует также, что подвижности и концентрации носителей изменяются с температурой быстрее, чем это считалось ранее. Если аппроксимировать температурную зависимость подвижностей в интервале температур 77—260 К степенным законом, то получается $\mu_3 \sim T^{-2.6}$ и $\nu_1 \sim T^{-2.3}$.

На рис. 1, 2 изображены температурные зависимости эффективных масс плотности состояний электронов и дырок, подобранные в результате описанного выше расчета. Из этих рисунков видно, что эффективная масса электронов растет с температурой быстрее, чем энергетический зазор E_g между электронной и дырочной зонами в точке L зоны Бриллюэна. В то же время в интервале температур 200—300 К мы получили значительно более медленный рост эффективной массы плотности состояний электронов по сравнению с циклотронной эффективной массой, полученной из магнитооптических измерений [8].

Полученная нами эффективная масса плотности состояний T -дырок также растет с температурой, хотя и медленнее, чем электронная эффективная масса.

Проверкой правильности наших результатов по температурным зависимостям эффективных масс является сравнение расчетной и экспериментальной кривых для термоэдс как функции температуры. Из рис. 3 видно, что наша расчетная кривая близка к экспериментальной [13] во всем интервале температур 77—300 К.

Рис. 3. Температурная зависимость термоэдс в направлении тригональной оси.

1 — наш расчет, 2 — эксперимент [13].

1 — наш расчет, 2 — эксперимент [13].

Список литературы

[1] Немчинский В. А., Равич Ю. И. // ФТТ. 1991. Т. 33. № 7. С. 2071—2077.

[2] Abeles B., Meiboom S. // Phys. Rev. 1956. V. 101. N 2. P. 544—550.

[3] Zitter R. N. // Phys. Rev. 1962. V. 127. N 5. P. 1471—1480.

[4] Saunders G. A., Sumengen Z. // Proc. Roy. Soc. 1972. V. A239. N 1579. P. 453—466.

- [5] Michenaud J.-P., Issi J.-P. // *J. Phys. C*. 1972. V. 5. N 21. P. 3061—3072.
- [6] Гицу Д. В., Голбан И. М., Канцер В. Г., Мутяну Ф. М. Явления переноса в висмуте и его сплавах. Кишинев: Штиинца, 1987. 267 с.
- [7] Mikhail I. F. I., Hansen O. P., Nielsen H. // *J. Phys. C*. 1980. V. 13. N 9. P. 1697—1713.
- [8] Vecchi M. P., Dresselhaus M. S. // *Phys. Rev. B*. 1974. V. 10. N 2. P. 771—774.
- [9] Брандт Н. Б., Диттманн Х., Пономарев Я. Г., Чудинов С. М. // *Письма в ЖЭТФ*. 1970. Т. 11. № 5. С. 250—253.
- [10] Smith G. E., Baraff G. A., Rowell J. M. // *Phys. Rev.* 1964. V. 135. N 4. P. A1118—1125.
- [11] Vecchi M. P., Pereira J. R., Dresselhaus M. S. // *Phys. Rev. B*. 1976. V. 14. N 2. P. 298—317.
- [12] Дорофеев Е. А., Фальковский Л. А. // *ЖЭТФ*. 1984. Т. 87. № 6 (12). С. 2202—2213.
- [13] Yim W. M., Amith A. // *Solid—St. Electronics*. 1972. V. 15. N 10. P. 1141—1165.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе РАН
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
29 января 1992 г.